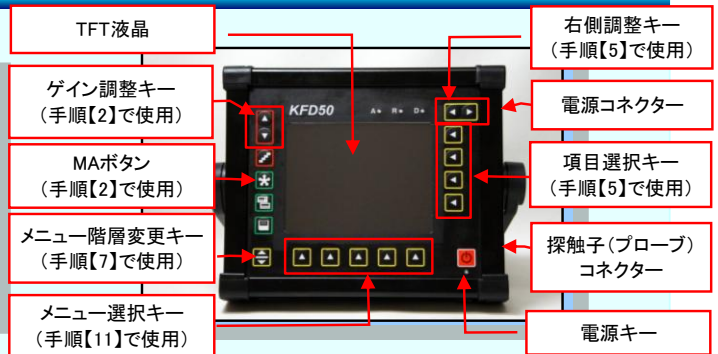


# KFD50 (斜角探傷 70度)

製品案内 超音波探傷器 簡易取扱説明書 斜角探傷 入射点・測定範囲・屈折角の設定方法

## 1 概要

- 設定
- 測定準備
- その他の機能



## 2 設定 (メニュー構成) ※測定前に確認してください

### 1

#### <メニュー:第1階層>

基本		送信部		受信部		ゲート (a)		ゲート (b)	
測定範囲	250.0 mm	ダンピング	低	dBステップ	20.0 dB	ゲート評価	正	ゲート評価	オフ
音速	3230 m/s	送信出力	高	リジェクト	0%	a起点	160.00mm	b起点	80.00mm
ディレイ	0.00 uS	二探触子	オフ	受信周波数	2.0 - 20	a幅	20.00mm	b幅	50.00mm
0点調整	0.000 uS	AGC	80%	波形表示	全波	a高さ	10%	b高さ	10%

#### <メニュー:第2階層>

校正		JDAC		斜角		保存		データ	
基準路程1	100.00 mm	区分線	H	屈折角	0.0	保存番号	1	探傷情報	オフ
基準路程2	200.00 mm	DAC	オフ	入射点	0.00 mm	呼出	オフ	情報表示	オフ
a起点	160.00mm	DACエコ	0	スキップ	0	保存	オフ	保存情報	オフ
校正	オフ	a起点	160.00mm	板厚	10.00mm	削除	オフ	設定一覧	オフ
		感度調整	0.0 dB	外径	平面	全削除	オフ		
		区分幅	6.0 dB						

#### <メニュー:第3階層>

設定1		表示値		LCD		設定2		設定3	
ビーム路程	Jフランク	表示位置 1	Sa	強調表示	オフ	言語	日本語	評価モード	JISDAC
測定値表示	Sa	表示位置 2	Ha%	表示色	1	単位	mm	スクウェア	オフ
拡大ゲート	A	表示位置 3	Sb	ライト	0	ブザー	オフ		
Aスコープ	MA表示	表示位置 4	Hb%	グリッド	0	日付			
				スケール	測定値	時間			

□ :重要度:高  
□ :重要度:低

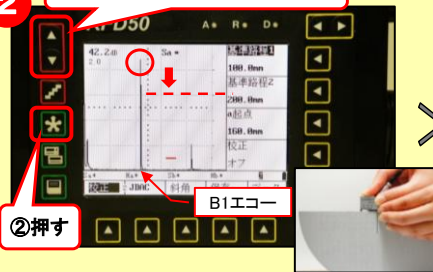
# KFD50 (斜角探傷 70度)

製品案内 超音波探傷器 簡易取扱説明書 斜角探傷 入射点・測定範囲・屈折角の設定方法

## 3 測定準備 (入射点の測定・測定範囲の調整・STB屈折角の測定)

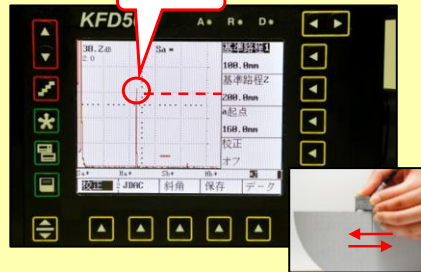
### 入射点の測定

2 ①ボタンを押して50~60%に調整



②押す

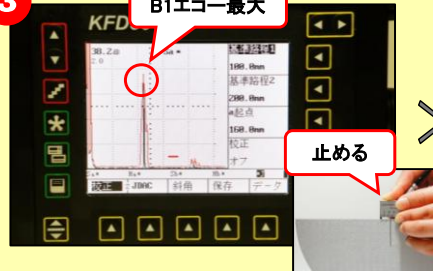
50~60%



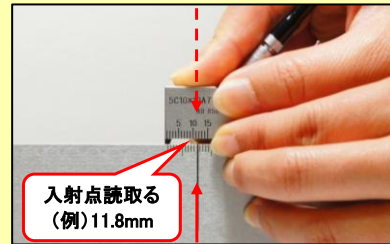
STB-A1 (R100部)に接触媒質(マシン油)を少量塗布し、探触子(プローブ)を接触させる。

①左上の「B1」キーを押し、B1エコーを50~60%の高さに調整する。  
②「\*」キーを押しMA表示に切り替える。首振り走査・前後走査をし、エコー高さが最大になる場所を探す。

3 B1エコー最大



止める

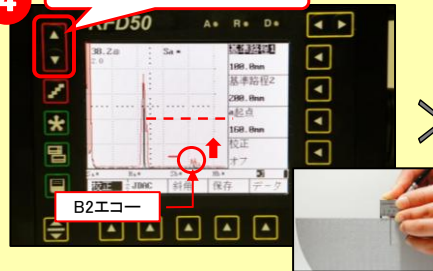


B1エコー高さが最大になる位置で探触子(プローブ)を止める。  
入射点を読取る(R100の中心溝と合う位置)。(例)11.8mm

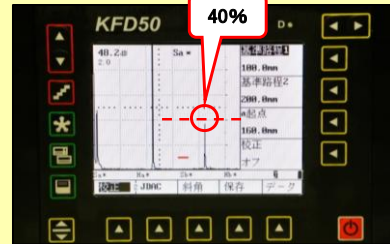
※入射点は0.5mm単位(可能であれば0.1mm単位)で読取る。

### 測定範囲の調整 < ゲイン調整 >

4 ボタンを押して40%に調整



40%



左上の「B2」キーを押し、B2エコーを40%の高さに調整する。

### 測定範囲の調整 < 校正 >

5 ②押して移動



①2回押す



①「校正」キーを2回押す。  
②校正項目に「基準1?」と表示されている事を確認し、「< >」キーでゲートをB1エコーへ移動させる。

6 ②押して移動



①2回押す



2回押す

①「校正」キーを2回押す。  
②校正項目に「基準2?」と表示されている事を確認し、「< >」キーでゲートをB2エコーへ移動させる。

「校正」キーを2回押す。  
校正項目に「オフ」の文字が表示され、測定範囲の調整が完了する。

# KFD50 (斜角探傷 70度)

製品案内 超音波探傷器 簡易取扱説明書 斜角探傷 入射点・測定範囲・屈折角の設定方法

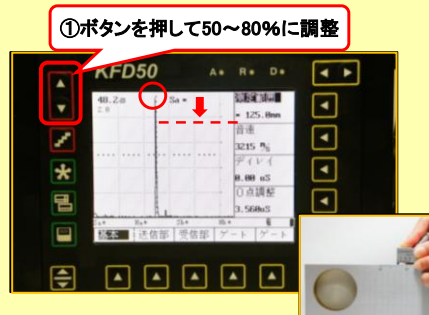
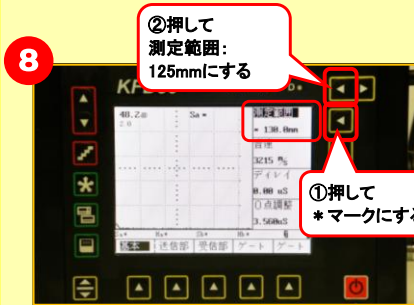
## 3 測定準備 (入射点の測定・測定範囲の調整・STB屈折角の測定)

### STB屈折角の測定



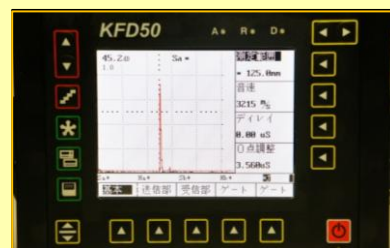
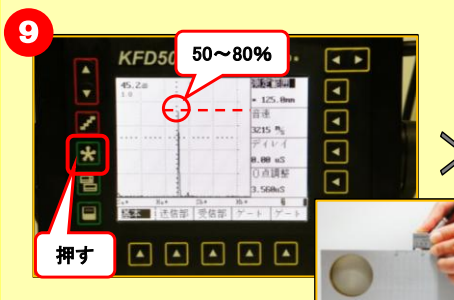
STB-A1試験片の向きを変える。

「メニュー階層変更」キーを2回押し、基本メニューへ切り替える。  
「」キーで測定範囲を125.0mmに調整する。  
※数値入力の詳細については4.その他の機能を参照。

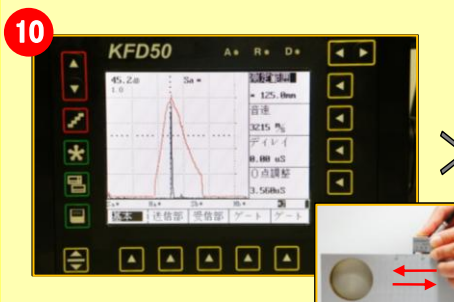


STB-A1試験片の70°の刻印近辺に接触媒質(マシン油)を少量塗布し探触子(プローブ)を接触させる。

左上の「」キーを押しB1エコーを50~80%の高さに調整する。



「」キーを押し、MA表示に切り替える。



首振り走査・前後走査する。  
B1エコーが最大になる位置で探触子(プローブ)を止める。  
屈折角を讀取る(入射点と合う位置)。

(例)70.2°

# KFD50 (斜角探傷 70度)

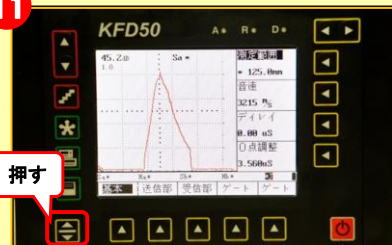
製品案内 超音波探傷器 簡易取扱説明書 斜角探傷 入射点・測定範囲・屈折角の設定方法

3

測定準備 (入射点の測定・測定範囲の調整・STB屈折角の測定)

## 斜角情報入力

11



押す



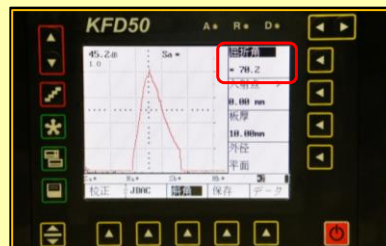
押す

「メニュー階層変更」キーを1回押し、斜角メニューへ切り替える。

12



押して  
屈折角を入力する



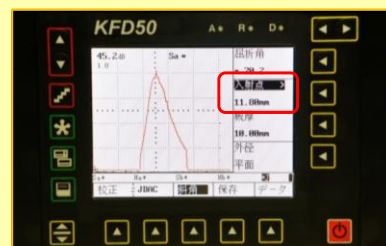
項目選択キーの「屈折角」キーを1回押す。事前に読み取ってある屈折角の値を「Enter」キーで入力する。  
(例) 70.2

13



②押して  
入射点を入力する

①押す



①項目選択キーの「入射点」キーを1回押す。②事前に読み取ってある入射点の値を「Enter」キーで入力する。  
(例) 11.80mm



# KFD50 (斜角探傷 70度)


製品案内 超音波探傷器 簡易取扱説明書 斜角探傷 入射点・測定範囲・屈折角の設定方法



その他の機能

## □ 数値入力の調整 □

メニュー	基本	ゲート	校正	斜角
項目	測定範囲	a起点	基準路程 1	屈折角
	音速	a幅	基準路程 2	板厚
	ディレイ	b幅		外径

一部のメニュー項目については、「」キーで粗調整と微調整のいずれかを選択することができます。微調整を選択すると、設定値の前に\* (アスタリスク) マークが表示されます。